

Hi3861V100 / Hi3861LV100 单板硬件关键器件

兼容性列表

文档版本 02

发布日期 2020-06-05

版权所有 © 上海海思技术有限公司2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

概述

本文档详细介绍了Hi3861V100/Hi3861LV100关键器件选型的推荐参数和选型指南。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

| 产品名称 | 产品版本 |
|---------|------|
| Hi3861 | V100 |
| Hi3861L | V100 |

读者对象

本文档主要适用于硬件开发人员使用。操作人员必须具备以下经验和技能:

- 具有一定的硬件单板开发经验。
- 对器件选型有一定的经验。

修改记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
|------|------------|--------------------------|
| 02 | 2020-06-05 | 更新 "1.1 电源功率器件 "。 |



| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
|-------|------------|--|
| 01 | 2020-04-30 | 第一次正式版本发布。 |
| | | ● 更新"1.1 电源功率器件 "的推荐器件说明。 |
| | | • 在" 1.2.1 主时钟 "中更新40MHz晶体和 24MHz晶体的推荐约束条件、推荐器件、说 明。 |
| | | 在"1.2.2 RTC时钟"中更新32.768KHz晶振 (有源)和32.768KHz晶体(无源)的推荐约 束条件、推荐器件、说明。 |
| | | ● 更新"1.3 ESD器件"中贴片电感和TVS管的推荐约束条件、推荐器件、说明。 |
| 00B02 | 2020-02-12 | ● 更新 " 1.1 电源功率器件 "的器件说明。 |
| | | • 在"1.2.1 主时钟"中新增关于晶体选择需要 考虑应用的环境温度的说明。 |
| | | ● 在" 1.2.2 RTC时钟 "中删除32.768KHz晶振的说明。 |
| 00B01 | 2020-01-15 | 第一次临时版本发布。 |



目录

| 育 | 前言 | i |
|---|--------------|---|
| 1 | | 1 |
| • | 1.1 电源功率器件 | |
| | 1.2 时钟器件 | |
| | 1.2.1 主时钟 | |
| | 1.2.2 RTC 时钟 | 3 |
| | 1.3 ESD 器件 | 4 |

1 关键器件分类

关键器件按功能可以分为:

- 电源功率器件
- 时钟器件
- ESD防护器件
- 1.1 电源功率器件
- 1.2 时钟器件
- 1.3 ESD器件

1.1 电源功率器件

| 器件 类型 | 推荐约束条件 | 推荐器件(厂家/封装) | 说明 |
|------------|---|--------------------------------|--|
| BUCK 电感 | 电感值 2.2μH, ±20% 直流电阻 (Rdc) ≤0.5Ω 饱和电流 ≥0.5A | MLP1608H2R2BT0S1(TDK/ 1608) | Rdc增大会导致功耗增加、效率变低。Rdc从0.1Ω增加到0.2Ω,重载效率会降低1~2百分点。 |

1.2 时钟器件



1.2.1 主时钟

| 器件 类型 | 推荐约束条件 | 推荐器件(厂家/封装/ 温度) | 说明 |
|-----------------|--|--|---|
| 40M Hz晶 体 | 时钟频率 =24/40MHz 频率误差≤ ±10ppm 温漂≤15ppm (-30~85℃) 温漂≤25ppm (-30~105℃) 串联电阻 Rs=40Ω(典型 值),45Ω(最大 值) 负载电容CL=11pF (典型值), 15pF(最大值) | E3SB40.0000F15G1 1 (HOSONIC/ 3225/常温) 1C340000ZZ0D (KDS/3225/常 温) 8Z40000056 (TXC/ 2520/常温) E3SB40E006400E (HOSONIC/3225/ 高温) X3S040000BF1HB- Z (HARMONY ELECTRONICS CORP/3225/高温) | 目前3225封装价格会有优势,空间允许的情况,空间允许的情况,其存于2520封装。 起转存2520封装。 起标件: Rs×CL×CL <9000可以,是是是是一个人,不是是是是一个人,不是是是一个人,不是是是一个人,不是是是一个人,不是是一个人,不是一个一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 24M Hz晶 体 | 激励功率 DL=100μW(典 型值), 200μW(最大值) | ● 1C224000AZ0A (KDS/3225/常 温) | ± 20ppm以内。 ■ ≤85℃应用选择常温晶体,频偏范围=温漂+频率误差≤±25ppm。 ■ ≤105℃应用选择高温晶体,频偏范围=温漂+频率误差≤±35ppm,可以通过频偏补偿将频偏值拉回到±25ppm以内。 |

1.2.2 RTC 时钟

| 器件类 型 | 推荐约束条件 | 推荐器件(厂家) | 说明 |
|--------------------------------|--|---|--|
| 32.768 KHz晶 体(无 源) | 时钟频率: 32.768KHz 负载电容: 典型值12.5pF 频率误差: ±50ppm 温漂: ≤400ppm 串联电阻Rs: ≤70kΩ 激励功率DL: ≥0.5μW | • ETST0032757 00E (HOSONIC) • Q13FC13500 00400 (EPSON) | 仿真得到 RTC-GPIO 的2个 pad 寄生电容约为 2pF~5pF,Typ=2.7pF。 PCB板上的负载电容值 (C_pcb),取决于选型的晶体的 CL 值。具体计算方法: C_pcb=CL×2 - C_pin,其中 C_pin 为 IO 内部的寄生电容。因此,如果选型的 CL=12.5pF,则 PCB 电容的建议值: 12.5×2 - 2.7=22.3 pF,可以选用 22pF。 工作范围内频偏包括: 25℃ 温度下的标称频率误差+温漂(工作温度范围内) |
| 32.768 KHz晶 振 (有 源) | 时钟频率: 32.768KHz 频率误差: ±50ppm 温漂≤150ppm 占空比: 45%-55% 低电平: 0~ 0.4V 高电平: VDDIO-0.4~ VDDIO CLOCK jitter: ±10000ppm | SG-3030CM (EPSON) | - |



1.3 ESD 器件

| 器件类型 | 推荐约束条件 | 推荐器件(厂家) | 说明 |
|--------------|--|----------|--|
| 贴片电感 | 封装: 0201或 0402 电感值: 10nH 误差范围: ≤ ±5% 频率满足: ≥6GHz | Ş | 电感靠天线端放置。根据实际情况选择 封装(0402封装或0201封装)。 12nH、10nH、8.2nH均可以提升ESD 防护能力,随着电感值的减少会增加 ESD防护能力,但会增加插入损耗导致 RF输出功率降低。推荐使用10nH电 感,可以提升到≥4kV的ESD防护能力。 增加ESD防护电感后需要微调RF电路的 S11,增大或减少串联电感的值,确保 S11≤15dB,否则会导致EVM恶化,插 损增加。 |
| TV S 管 | 10V≤击穿电压 VBR≤15V (输 出功率 ≥20dBm) 封装: 0201或 0402 结电容 ≤0.35pF | NA | TVS管靠天线端放置。根据实际情况选择封装(0402封装或0201封装),目前0402属于主流器件,价格会比0201稍有优势,但仍然比电感的价格要贵些。 TVS管接触放电ESD防护能力可以到8kV以上。 结电容越大对信号的衰减越大,在满足输出功率要求的情况下,可以适当增加结电容到0.5pF,以便拓宽选型的范围。 |